

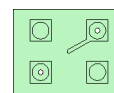
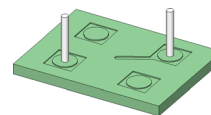


DIREKT ZUM PRODUKT

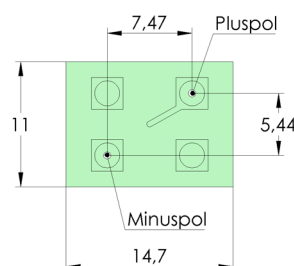
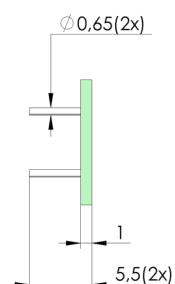
- Komponente für den Opens-Test, zur kapazitiven Prüfung von Halbleiterchips auf Durchbrüche, Kurzschlüsse und Lötfehler
- Geeignet für Teradyne Testsysteme

Verwendung

Die FrameScan Plus Sensorplatte wird zur kapazitiven Prüfung integrierter Schaltkreise verwendet, um die drahtgebundenen Anschlüsse im Inneren eines integrierten Schaltkreises auf Durchbrüche, Kurzschlüsse und Lötfehler zu prüfen.



1:1



Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Opens Tests
Baureihe:	OTC
Typ:	Teradyne OpensTest
Ausführung:	FrameScanPlus
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Auslieferungszustand:	Sensorplatte 015-011
Breite:	11 mm
Höhe:	5,5 mm
Gewicht:	0,01 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

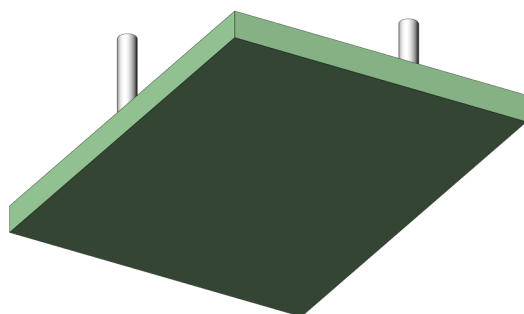
Vakuum-Prüfadapter (VA):
Wechselsätze WS:

VA 20xx
WS Teradyne/TSH5x

Technische Daten

Länge:
Außenmaße (BxTxH):

14,7 mm
14,7 x 11 x 5,5 mm



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenshotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

